(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2005-31062

(P2005-31062A (43) 公開日 平成17年2月3日 (2005. 2.3)

		(14) 1014	1 140 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
(51) Int. C1. 7	F1		テーマコード (参考)
GO1 L 1/22	GO1L 1/22	Z	2F049
GO1L 5/16	GO1L 5/16		2F051
GO1P 15/00	GO1P 15/12	Z	4M112
GO1P 15/12	HO1L 29/84	A	
GO1P 15/18	HO1 L 29/84	В	
	審査請求 未請求 請求項の	数 24 OL	(全 40 頁) 最終頁に続く

4- 12 Butte

May 1 11

(21) 出願番号
(22) 出願日
(31) 優先権主張番号
(32) 優先日
(33) 優先権主張国

特願2003-422687 (P2003-422687) 平成15年12月19日 (2003.12.19) 特願2003-172045 (P2003-172045) 平成15年6月17日 (2003.6.17) 日本国 (JP)

(71) 出題人 000111085 ニッタ株式会社

大阪府大阪市浪速区桜川4丁目4番26号 (74) 代理人 100089196 弁理士 梶 良之

(74) 代理人 100104226

弁理士 須原 誠

(72) 発明者 森本 英夫

奈良県大和都山市池沢町172番地 ニッ タ株式会社奈良工場内

F ターム (参考) 2F049 AA04 BA06 CA01 CA05 DA01 DAG4

2F051 AB09 BA07 DA03 DB03

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多軸センサ

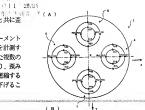
(57)【要約】

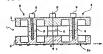
【課題】 センサ起歪体を簡易な形状にできると共に歪 みゲージの取り付け作業を簡単にする.

【解決手段】 外部から加わった多軸の力、モーメント 加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数を計測す る多軸センサ1において、一平面上に配置された複数の 歪みゲージR11~R48を備える。これにより、歪み ゲージR11~R48の取り付け作業の時間を短縮する ことができるので、量産性を良くしてコストを下げるこ

とができる。

【選択図】図1





【特許請求の節囲】

【請求項1】

外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数 を計測する多軸センサにおいて、

一平面上に配置された複数の歪みゲージを備えていることを特徴とする多軸センサ。

【請求項2】

複数の前記歪みゲージが取り付けられる第1のダイヤフラムをさらに備えていることを 特徴とする請求項1に記載の多難センサ。

【請求項3】

前記第1のダイヤフラムは前記平面の中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から 等距離に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の多軸センサ。

【請求項4】

前記角度は90度であることを特徴とする請求項3に記載の多軸センサ。

削配角及。 【潜求項5】

前記第1のダイヤフラムは、前記中心点を原点とするX軸およびY軸上の正方向および 負方向にそれぞれ配置されていることを特徴とする請求項4に記載の多軸センサ。

【請求項6】

前記角度は120度であることを特徴とする請求項3に記載の多軸センサ。

【請求項7】

前記第1のダイヤフラムの薄肉部は円環形状で8個の前記歪みゲージを備えていると共 た

情記をみゲージの配置位置は、前記第1のダイヤフラムの中心点と前記平面の中心点と を結ぶ級上において前記第1のダイヤフラムの外線部と内線部、および前記第1のダイヤ フラムの中心点における前記線の垂面線上において前記第1のダイヤフラムの外線部と内 縁部であることを特徴とする前求項2~6のいずれか1項に記載の参軸センサ。

【請求項8】

前記第1のダイヤフラムの中央部に設けられた作用体をさらに備えると共に、

該多軸センサに作用する多軸の加速度および角加速度を計測することを特徴とする請求 項2~7のいずれか1項に記載の多軸センサ。

【請求項9】

前馿第1のダイヤフラムを有する第1部材と、

前記第1のダイヤフラムに対向し且つ、前記歪みゲージを備えない第2のダイヤフラムを有する第2部材と、

対向する前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する連結軸とを備えると共に、

前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計劃することを特徴とする請求項2~7のいずれか1項に記載の多軸センサ。

【請求項10】

前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、

前記第1のダイヤフラムに対向し且つ、一平面上に配置された複数の前記歪みゲージが 取り付けられた第2のダイヤフラムを有する第2部材と、

対向する前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する連結軸とを備 えると共に、

前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計**測する**ことを特徴とする請求項2~7のいずれか1項に記載の多軸センサ。

【請求項11】

前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲージとは、多軸センサの重 心点を中心に対称位置に配置されていることを特徴とする請求項10に記載の多軸センサ

【請求項12】

前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲージとの各出力のうち、いずれか一方の出力信号が所定範囲外であるときは他方の出力信号を採用することを特徴とする請求項11に記載の多軸センサ。

【請求項13】

前記平面に配置される前記第1のダイヤフラムは1つであることを特徴とする請求項2 に記載の多軸センサ。

【請求項14】

前記平面の中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から等距離の位置において、前 記第1のダイヤフラムと当接するように設けられた作用体をさらに有しており、

該多軸センサに作用する多軸の加速度および角加速度を測定することを特徴とする請求 項13に記載の多軸センサ。

【 諧求項15】

前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、

前記歪みゲージを備えない第2のダイヤフラムを1つ有する第2部材と、

前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する作用体とを有しており

前記第1部材と前記第2部材とは、前記第1部材の前記第1のダイヤフラムの中心点と 前記第2部材の前記第2のダイヤフラムの中心点とが対向するように配置されると共に、 前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとのそれぞれの前記中心点を中心に等 角度おき、かつ前記中心点から等距離の位置同土が前記作用体によって連結されており、 前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを測定すること を特徴とする請求項13に記載の多軸センサ。

【請求項16】

前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、

一平面に配置された複数の前記重みゲージが取り付けられた第2のダイヤフラムを有する第2部材と、

前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する作用体とを有しており

前記第1部材と前記第2部材とは、前記第1部材の前記第1のダイヤフラムの中心点と 前記第2部材の前記第2のダイヤフラムの中心点とが対向するように配置されると共に、 前記第1及び第2のダイヤフラムの前記中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から 等配轄の位置同士が前記作用体によって連結されており、前記第1部材と前記第2部材と の間に作用する多軸の力およびモーメントを測定することを特徴とする請求項13に記載 の多軸センサ。

【請求項17】

前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲージとは、多軸センサの重 心点を中心に対称位置に配置されていることを特徴とする請求項16に記載の多軸センサ

【請求項18】

前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲージとの各出力のうち、いずれか一方の出力信号が所定範囲外であるときは他方の出力信号を採用することを特徴とする請求項17に記載の多軸センサ。

【請求項19】

前記角度は90度であることを特徴とする請求項14~18のいずれか1項に記載の多 鞋センサ。

【結束項20】

前記作用体は、前記第1のダイヤフラムの中心点を原点とするX軸およびY軸上の正方 向および負方向にそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項19に記載の多軸セン す。

【請求項21】

前記角度は120度であることを特徴とする請求項14~18のいずれか1項に記載の 多動センサ。

【請求項22】

前記歪みゲージの配置位置は、

前記平面上の前記作用体に対応する部分の中心点と前記第1のダイヤフラムの中心点と を結ぶ線上における前記作用体の縁部と、

前記平面上の前記作用体に対応する部分の中心点における前記線の垂直線上において前 前代甲体の経部と、

前記第1のダイヤフラムの中心点から等角度おき、かつ前記中心点から等距離の位置で あって前記作用体の縁部および前記第1のダイヤフラムの縁部のいずれか一方とであることを特徴とする詰求項14~21のいずれか1項に記載の多鞋センサ。

【請求項23】

前記歪みゲージはピエゾ抵抗素子であることを特徴とする請求項1~22のいずれか1 項に記載の多軸センサ。

【請求項24】

前配歪みゲージは絶縁膜上に酸化クロム薄膜で形成した歪みゲージであることを特徴と する詰ま項1〜2〜20いずれか1項に配線の多軸センサ。 発酵の評論と説明

【技術分野】

[0001]

本発明は、第1部材と第2部材とに外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、 角速度の少なくともいずれか1つを計測することができる多軸センサに関する。

【背景技術】

[0002]

特許文献1には、図49に示すように、一対の対向する円形プレートから或る第1部材 1008よび第2部材101と、これら第1部材100および第2部材101を連結する 環状のプリッジ要素102と、各プリッジ要素102に取り付けられた歪みゲージとを備 えたカーモーメントセンサ103が記載されている。

[0003]

このセンサ103ではブリッジ要素102が第1部村100および第2部村101に対して垂直に設けられる。歪みゲージはブリッジ要素102の外周面あるいは孔104の内面に接着により取り付けられる。そして、第1部村100および第2部村101の間に加かったカやモーメントにより各ブリッジ要素102の円頭形状がどの方向にどれだけ歪むかを検出することにより加かったカやモーメントを貸出するようにしている。

[0004]

【特許文献1】特開昭63-78032号公報(図1、第5頁右下欄第12行~第6頁左 上欄第14行、第7頁左上欄第20行~右上欄第12行)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

特許文献1 に記載の技術では、歪みゲージの取り付けられるセンサ起歪体であるブリッシ要素102が複雑な3次元形状をしているので、第1部村100および第2部村101とブリッジ要素102とを組み立てたり加工するコストが高くなってしまう。また、歪みゲージをブリッジ要素102の曲面などに3次元的に取り付けなければならないので、取り付け付乗の時間が長くなり量産性が悪くコスト高を招いてしまう。

[0006]

そこで、本発明の目的は、センサ起歪体を簡易な形状にできると共に歪みゲージの取り 付け作業を簡単にできる多軸センサを提供することである。

【課題を解決するための手段及び効果】

[0007]

本発明の多軸センサは、外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度の いずれか1つまたは複数を計測する多軸センサにおいて、一平面上に配置された複数の歪 みゲージを備えている。

[8000]

この構成によると、各盃みゲージ/は一平面上に配置されているので、従来のように歪み ゲージをブリッジ要素の曲面などにつみ元的に取り付ける場合に比べて取り付け作業の時 間を短縮することができる。したがって、量産性を良くしてコストを下げることができる ようになる。

100091

本発明の多輪センサでは、複数の節記歪みゲージが取り付けられる第1のダイヤフラム をさらに備えていることが好ましい。この構成によると、垂みゲージの取り付けられるセ ンサ起歪体が簡易な形状になるので、多軸センサを組み立てるコストを下げることが出来 る。

[0010]

本発明の多軸センサでは、前記第1のダイヤフラムは前記平面の中心点を中心に等角度 おき、かつ前記中心法から等距離に配置されていることが好ましい。この構成によると、 名第1のダイヤフラムの歪みゲージの抵抗値の変化から比較的簡易な計算により多軸の力 、モーメント、加速度、角加速度を発出することができる。

[0011]

本発明の多軸センサでは、前記角度は90度であることが好ましい。この構成によると 、平面の中心点を原点とする直交座標のX軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角 加速度を容易に算出することができる。

[0012]

本発明の多輪センサでは、前記第1のダイヤフラムは、前記中心点を原点とするX輪およびY軸止の正方向および負方向にそれぞれ配置されていることが好ましい。 の構成によると、X軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角加速度を極めて容易に算出することができる。

[0013]

本発明の多輪センサでは、前記角度は120度であることが好ましい。この構成による と、3個の第1のダイヤフラムで多輪の力、モーメント、加速度、角加速度を算出するこ とができるので、多輪センサの構成を更に簡易化することができる。

[0014]

本発明の多軸センサでは、前記第1のダイヤフラムの湾内部は円環形状で8個の前記至 みゲージを備えていると共に、前記率みゲージの配置位置は、前記第1のダイヤフラムの 中心点と前記下面の中心点とを結ぶ線上において前記第4のダイヤフラムの外縁部と内縁 部、および前記第1のダイヤフラムの中心点における前記線の垂直線上において前記第1 のダイヤフラムの外縁部と内縁部であることが好ましい。

[0015]

この構成によると、第1のダイヤフラムの中で最も歪みが大きい都位に歪みゲージを取り付けることができるので、感度を高めることができる。

0016

本発明の多軸センサは、前記第1のダイヤフラムの中央部に設けられた作用体をさらに 備えると共に、該多軸センサに作用する多軸の加速度および角加速度を計測することが好 ましい。

[0017]

この構成によると、多軸センサに加速度を加えると、作用体に対して機性力が働く。したがって、作用体が変位し、第1のダイヤフラムに歪みが生じる。この第1のダイヤフラムの歪みを検知することによって、多軸の加速度および角加速度を計測することができる

[0018]



15 · 112 · 并注:接定

本発明の多軸センサは、前配第1のダイヤフラムを有する第1部材と、前配第1のダイヤフラムに対向し上の、前配第3ダージを備えない第2のダイヤフラムを有する第2部材と、対向する前配第1のダイヤフラムと 前配第2のダイヤフラムとを連結する連結軸とを構えると共に、前記第1部材と前配第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計測することが好ましい。

[0019]

この構成によると、一平面のみに歪みゲージを取り付けるだけで多軸の力およびモーメントを計測することができる。

[0020]

本発明の多軸センサは、前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、前記第1のダイヤフラムに対向し且つ、一平面上に配置された複数の前記録みゲージが取り付けられた第2のダイヤフラムを有する第22部は、対向する前記第1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する連結軸とを備えると共に、前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計測することが好ましい。

[0021]

この構成によると、同じ力あるいはモーメントの成分を示す電気信号が独立して2系統 存在するので、センサ出力を二重化して高精度化を図ることができる。

[0022]

本発明の多軸センサでは、前配第1部材の前配歪みゲージと前記第2部材の前配歪みゲ ージとは、多軸センサの重心点を中心に対称位置に配置されていることが好ましい。この 精成によると、2系統の電気信号を対等に扱うことができるので、精度が更に高くなる。 [0023]

本発明の多軸センサでは、前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲージとの各出力のうち、いずれか一方の出力信号が所定範囲外であるときは他方の出力信号を採用することが好ましい。

[0024]

この構成によると、何らかの理由で歪みゲージが異常を起こしたときに他方の歪みゲー ジを利用して、多軸センサの利用を統行することができる。よって、極めて信頼性の高い 創御システムを構築することができる。

[0025]

本発明の多軸センサでは、前記平面に配置される前記第1のダイヤフラムは1つである ことが解えしい。この構成によると、一平面上に第1のダイヤフラムを複数設けなくても よいので、多軸センサを小型化することが可能となる。また、多軸センサの形状が簡素化 するので、初制加工に要するコストを低減することができる。

[0026]

本発明の多軸センサでは、前記平面の中心点を中心に等角康おき、かつ前記中心点から 等距離の位置において、前記第1のゲイヤフラルと当接するように設けられた作用体をさ らに有しており、該多軸センサに作用する多軸の加速度および角加速度を測定することが 好ましい。

[0027]

この構成によると、多軸とンサに加速度を加えると、作用体に対して慢性力が働く。し たかって、作用体が突位し、第1のダイヤフラムに歪みが生じる。この第1のダイヤフラ ムの歪みを検知することによって、多軸の加速度および角加速度を計測することができる

[0028]

本発明の多軸センサでは、前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、前記率Aゲー ジを備えない第2のダイヤフラムを1つ布する第2部材と、前記第1のダイヤフラムと前 記第2のダイヤフラムとを連結する作用体とを有しており、前記第1部材と前記第2部材 には、前記第1部材の前記第1のダイヤフラムの中心点と前記第2部材の前記第2のダイ ヤフラムの中心点とが均向するように配置されると共に、前記第1のダイヤフラムと前記 第2のダイヤフラムとのそれぞれの前記中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から 等距離の位置同十が前記作用体によって連結されており、前記第1部材と前記第2部材と の間に作用する多軸の力およびモーメントを測定することが好ましい。 [0029]

この構成によると、一平面のみに歪みゲージを取り付けるだけで多軸の力およびモーメ ントを計測することができる.

[0030]

本発明の多軸センサでは、前記第1のダイヤフラムを有する第1部材と、一平面に配置 された複数の前記歪みゲージが取り付けられた第2のダイヤフラムを有する第2部材と、 前記簿1のダイヤフラムと前記第2のダイヤフラムとを連結する作用体とを有しており、 前記第1部材と前記第2部材とは、前記第1部材の前記第1のダイヤフラムの中心点と前 記第2部材の前記第2のダイヤフラムの中心点とが対向するように配置されると共に、前 記第1及び第2のダイヤフラムの前記中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から等 距離の位置同十が前記作用体によって連結されており、前記第1部材と前記第2部材との 間に作用する多軸の力およびモーメントを測定することが好ましい。

[0031] この構成によると、同じ力あるいはモーメントの成分を示す電気信号が独立して2系統

存在するので、センサ出力を二重化して高精度化を図ることができる。 [0032]

本発明の多軸センサでは、前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲ ージとは、多軸センサの重心点を中心に対称位置に配置されていることが好ましい。この 構成によると、2系統の電気信号を対等に扱うことができるので、精度が更に高くなる。

本発明の多軸センサでは、前記第1部材の前記歪みゲージと前記第2部材の前記歪みゲ ージとの各出力のうち、いずれか一方の出力信号が所定範囲外であるときは他方の出力信 号を採用することが好ましい。

[0034]

表面對 品口手 この構成によると、何らかの理由で歪みゲージが異常を起こしたときに他方の歪みゲー ジを利用して、多軸センサの利用を続行することができる。よって、極めて信頼性の高い 制御システムを構築することができる。

[0035]

本発明の多軸センサでは、前記角度は90度であることが好ましい。この構成によると 、第1のダイヤフラムの中心点を原点とする直交座標のX軸およびY軸での力、モーメン ト 加速度 角加速度を容易に質出することができる。

[0036]

本発明の多軸センサでは、前記作用体は、前記第1のダイヤフラムの中心点を原点とす るX軸およびY軸上の正方向および負方向にそれぞれ形成されていることが好ましい。こ の構成によると、第1のダイヤフラムの中心点を原点とする直交座標のX軸およびY軸で の力、モーメント、加速度、角加速度を極めて容易に算出することができる。

[0037]

本発明の多軸センサでは、前記角度は120度であることが好ましい。この構成による と、第1のダイヤフラムに3つの作用体を形成することで、多軸の力、モーメント、加速 度、角加速度を算出することができるので、多軸センサの構成を更に簡易化することがで きる.

[0038]

本発明に多軸センサでは、前記歪みゲージの配置位置は、前記平面上の前記作用体に対 応する部分の中心点と前記第1のダイヤフラムの中心点とを結ぶ線上における前記作用体 の縁、前記平面上の前記作用体に対応する部分の中心点における前記線の垂直線上におい て前記作用体の縁、および前記第1のダイヤフラムの中心点から等角度おき、かつ前記中 心占から等距離の位置における前記作用体の縁または前記第1のダイヤフラムの縁である ことが好ましい。

[0039]

この構成によると、第1のダイヤフラムの中で最も歪みが大きい都位に歪みゲージを取り付けることができるので、態度を高めることができる。また、一平面に複数の第1のダイヤフラムを設ける場合に比べて少ない歪みゲージで、多軸の力、モーメント、加速度、角加速度を算出することができる。したがって、歪みゲージのコストおよび直線のコストを削減することができる。

[0040]

本発明に多軸センサでは、前記盈みゲージはビエン抵抗素子であることが好ましい。この構成によると、ビエン抵抗素子は指重みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きいので、精盃みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍以上大きくすることができる。 [0041]

本発明の多軸センサでは、前記歪みゲージは絶縁膜上に酸化クロム澤膜で形成した歪み ゲージであることが存ましい。この構成によると、一般的な落重みゲージに比べてゲージ 季が10倍以上大きいので、一般的な落重みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍 以上大きくすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0042]

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。

[0043]

図1 (A) は、本発明の第1の実施の形態による多軸センサ1を第2部材3側から2軸 方向に遊視したときの歪みゲージの配置を描いた平面図であり、図1 (B) は多輪センサ 1の中央線断面正面図である。図1 において、参軸センサ1は、第1 部材2 と数定部材3 とに外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれかを計画するも のである。この多軸センサ1は、平平面上に配置された複数の歪みゲージR11~R48 を備えている。第1 部材2および第2部材3は円盤形状のフランジから成る。歪みゲージ R11~R48は前1部材2の表側面2のみに取り付けられている。

[0044]

ここでは説明の便宜上XYZ三次元産標系を定義し、この座標系を参照しながら各部品 に配置説明を行うことにする。図1 (B) においては、第1節材2の表側面2aの中心位 置が原点の、右水平方向がX軸、紙面に垂直手前方向がY軸、下垂直方向が2軸とそれぞ 九定義される。つまり、第1部材2の表側面2aはXY平面を規定し、第1部材2の中心 位置に2軸が通ることになる。

E Mile End.

[0045]

第1部村2および第2部村3は、それぞれ対向する省つのダイヤフラム4、5、6、7 を備えている。各ダイヤフラム4~7は薄肉状にされている。各ダイヤフラム4~7の中 央部には中心熱8が振けられている。互いに向き合うダイヤフラム4~7の中心動8同し がボルト9により連結されている。これにより、第1部村2と第2部村3とが一体化され ている。また、各ダイヤフラム4~7は中心軸8を備えていることにより薄内部が円環形 状となっている。

[0046]

第1部材2のゲイヤラム4〜7は、原点Oを中心に等角度おき、かつ原点のから等距離に配置されている。ここでは、90度おきに配置されている。さらに、第1部材2のグイヤフラム4〜7は、米靴およびY靴上の正方向および負方向にそれぞれ配置されている。また、第2部材3のダイヤフラム4〜7は、第1部材のダイヤフラム4〜7と対向するように配置されている。よって、この多種センサ1は3次元空間の値交する3種の力とその軸回りのモーメントを測定するための6軸力覚センサとして機能する。図2に、X軸、Y軸、Z棟の方向と、各軸に対するモーメントMx、My、Mzの方向を示す。

[0047]

第1部材2の各ダイヤフラム4~7は8個の歪みゲージを備えている。 歪みゲージR1

1~R48の配置位置は、図1(A)に示すように第1部材2のX軸とY軸の各々におい てダイヤフラム4~7の薄肉部分の外縁部と内縁部である。 すなわち、 歪みゲージR11 ~R48は多軸センサ1において最も大きな歪みが発生する場所に貼り付けられている。 なお、歪みゲージのリード線の図示は省略している。 [0048]

番みゲージR11~R48としては、金属箔歪みゲージや金属線歪みゲージを用いてい る。 歪みゲージR11~R48は一種の抵抗体であり、歪みの発生する場所に貼り付けて 使用する検出素子である。歪みの発生により抵抗値が変化することにより、歪みεを測定 することができる。一般には、引張りによる歪みεに対しては抵抗値が大きくなり、圧縮 による歪み。に対しては抵抗値が小さくなる比例特性を持っている。また、通常は材料が 歪みεに対して応力σが比例する弾性域で使用する。本実施形態でも第1部材2の弾性域 で使用するものとしている。

[0049]

各ダイヤフラム4~7は大きさや厚さを同じにしている。このため、剛性が等しくなる 。これにより、例えば図3に示すように、第1部材2と第2部材3と中心軸8とが全体と して平行四辺形の四辺を構成するように変位するときに、各ダイヤフラム4~7に力の方 向や大きさに応じた歪みが歪みゲージR11~R48に発生するようになるので、力やモ ーメントを高精度に検出することができる。なお、歪みゲージの取り付け作業を簡易にし たり重みゲージの保護を図るために、取り付け位置に段差を設けてもよい。また、ダイヤ フラム4~7以外の部分には他の部材への取り付け用のタップ穴を形成してもよい。また 第1部材2と第2部材3とは、中心軸8同しがボルト9により連結されているが、ボル ト9を使用せず、直接一体切削加工して形成してもよいし、溶接により中心軸8同しを接 合してもよい。

[0050]

次に、各軸方向ごとに力とモーメントを検出する原理を説明する。以下、第1部材2を 固定し、第2部材3に力やモーメントが作用するものとする。

[0051]

図3に、X軸方向の力Fxを加えたときの状態を示す。このときは、第1部材2および 第2部材3の全てのダイヤフラム4~7が図示したように変位し、歪みが検出される。図 4に歪みゲージR11~R48の変化を示す。図中、(+)は抵抗値の増加を、(-)は 抵抗値の減少を示す。どちらの記号も無い歪みゲージは抵抗値の変化が殆ど無い。

[0052]

次に、Y軸方向の力Fyを加えたときは、X軸方向の力Fxを加えたときの状態を90 度ずらして考えればよいので、ここでは省略する。

図5にZ軸方向の力Fzを加えたときの多軸センサ1の状態を示す。図6に、このとき の各歪みゲージの変化を示す。

図7にX軸のモーメントMxを加えたときの多軸センサ1の状態を示す。図8に、この ときの各歪みゲージの変化を示す。

次に、Y軸のモーメントMyを加えたときは、X軸のモーメントMxを加えたときの状 態を90度ずらして考えればよいので、ここでは省略する。

Z軸のモーメントMzを加えたときは、第2部材3をZ軸を中心に回転させる。図9に このときの各歪みゲージの変化を示す。

[0057]

表1に上述した各力およびモーメントに対する歪みゲージR11~R48の変化を示す 。表中、+は抵抗値の増加、−は抵抗値の減少を示し、符号無しは抵抗値が殆ど変化しな いことを示す。また、反対方向の力やモーメントの場合は符号が逆になる。

【0058】 【表1】

								T				—Т	
R28		+	1	+			R48		+	1			
R27		ı	+	1			R47		1	+	+		
R26		+	+	1			R46		+	+	+		
R25		1	-	+			R45		1	1	1		
R24	+		1	+		+	R44	+		1	ı		ı
R23	1		+	1	7	71	R43	ı		+	+		+
R22	+		+	1		+	R42	+		+	+		1
R21	ı		ī	+		1	R41	1		1	1		+
R18		+	ī		+	+	R38		+	1		1	١
R17		1	+		ı	1	R37		_	+		+	+
R16		+	+		1	+	R36		+	+		+	١
R15		1	ī		+	ı	R35		1	1		ı	+
418	+		1		+		R34	+		1			
R13	ı		+		ı		R33			+		+	
R12	+		+		ı		R32	+		+		+	
1.1	T	T	1		+	, k	R31	ı		ı		ı	
R	ĸ	Ÿ.	F	××	δy	Mz	4	Ϋ́	Fy	F	×	Σ	Mz

[0059]

以上の性質を利用して、数式1の演算を行うことにより各力およびモーメントを検出す

ることができる。

[0060]

【数1】



```
\begin{split} F_X &= (R\ 2\ 2 + R\ 4\ 2) - (R\ 2\ 3 + R\ 4\ 3) \\ F_Y &= (R\ 1\ 6 + R\ 3\ 6) - (R\ 1\ 7 + R\ 3\ 7) \\ F_Z &= (R\ 1\ 3 + R\ 2\ 6 + R\ 3\ 2 + R\ 4\ 7) - (R\ 1\ 1 + R\ 2\ 8 + R\ 3\ 4 + R\ 4\ 5) \\ M_X &= (R\ 2\ 5 + R\ 4\ 6) - (R\ 2\ 7 + R\ 4\ 8) \\ M_Y &= (R\ 1\ 4 + R\ 3\ 3) - (R\ 1\ 2 + R\ 3\ 1) \\ M_Z &= (R\ 1\ 8 + R\ 2\ 4 + R\ 3\ 5 + R\ 4\ 1) - (R\ 1\ 5 + R\ 2\ 1 + R\ 3\ 8 + R\ 4\ 4) \end{split}
```

[0061]

この演算では各歪みゲージR11~R48が1回ずつ使用されるので無駄が無く、また 電圧に変換してOPアンプで演算する場合に都合がよい、また、精直上制性が強くなって 逸度が低くなるFzおよびMzについては他のときの2倍の8個の歪みゲージが割り付け られるので、感度を高めることができる。なお、演算方法は数式1に限られないのは勿論 である。

[0062]

また、数式1の演算は各抵抗値を既知あるいは新規の手段を用いて電圧に変換し、OP アンプで演算しても良く、あるいはAD変換器を用いてマイクロコントローラやコンピュ ータを用いて演算してもよい。

[0063]

あるいは、図10に示すようにブリッジ回路を構成して定電圧または定電流を印加して も力およびモーメントを検出することができる。さらに、ハーフブリッジを構成して歪み ゲージの数を減らしても検出することができる(図示せず)。なお、重みゲージの組み合 わせは図10に示したものに限られないのは勿論である。

[0064]

なお、本実能形態では第1部材2の各ダイヤフラム4~7をX軸あるいはY軸上に配置しているが、これには瞬られない。すなわち、同し精造の多軸センサ1の設置方向を変更して、第1部材2の各ダイヤフラム4~7が軸上に位置しないようにしてもよい。この場合、6軸センサとして機能せず、5軸センサとなる。また、本実施形態では6輪センサとして使用しているが、これには限られず例えばX軸とY軸の2方向の力だけを検出する2軸センサとして使用してもよい。

[0065]

次に、本発明の第2の実施の形態について、図11を参照して説明する。図11に示す ように、第2の実施の形態は、歪みゲージとしてビエゾ抵抗素子10を用いている。そし て、半導体製造プロセスを利用して、1つのヴィヤフラムに必要なビエゾ抵抗素子10を 技の半導体S1フェハ11に集積してダイヤフラムにグイボンディングして固定してい る。ピエゾ抵抗素子10は確金みゲージに比べてゲージ率が10億以上大きく、褶歪みゲージを利用する場合に比べて感度を10億以上大きくすることができる。

[0066]

一次に、本発明の第3の実施の形態について、図1-2を参照して説明する。第3の実施の一 形態は、多軸センサ1の構造としては第1の実施形態と同様であるが、ブリッジの構成を 変形している。図12に示すように、各ブリッジは、各グイヤフラム4~7上に直線的に 配置されたく傷の重みゲージから構成されている。これにより、各ゲイヤフラム4~7の 歪みの発生状況が8個の電圧として直接出力されるようになる。

[0067]

この場合、数式2により演算を行って力とモーメントを算出することができる。

【0068】 【数2】

F x = V 4 - V 2 F y = V 3 - V 1 F z = V 5 + V 6 + V 7 + V 8 M x = V 8 - V 6 M y = V 7 - V 5 M z = V 1 + V 2 + V 3 + V 4

[0069]

数式2の演算は各抵抗値を既知あるいは新規の手段を用いて電圧に変換し、OPアンプ で演算しても良く、あるいはAD変換器を用いてマイクロコントローラやコンピュータを 用いて海算してもよい。

[0070]

次に、本発明の第4の実施の形態について、図13及び図14を参照して説明する。第4の実施の形態は、第10実施の形態と同様に第1部村2に歪みゲージR11~R48が取り付けられると共に、図13に示すように重心点〇1と点対称の位置に歪みゲージR11~R148が第2部村3に取り付けられている。このような機械が交対積性により、多軸センサ1に力やモーメントが加わると各ダイヤフラム4~7には力の種類に応じた対称的な歪みが発生する。すなわち、本発明の多軸センサ1が歪みゲージを平面に配置していることから、2組の歪みゲージR11~R48、R111~R148を対称な位置に配置できるという特徴を利用したものである。

[0071]

電みゲージR11~R48は図10と同様の回路を構成し、カFx, Fy, FzおよびモーメントMx, My, Mzに対応した電圧Vfx1, Vfy1, Vfz1, Vfx1, Vmx1, Vmy1, Vmz1を出力するようにする。金みゲージR111~R148についても図10と同様の回路を構成し、カFx, Fy, FzおよびモーメントMx, My, Mzに対応した電圧Vfx2, Vfy2, Vfx2, Vmx2, Vmy2, Vmz2を出力するようにする。大だし、ある力やモーメントを加えた場合に、電圧Vfx1, Vfy1, Vfz1, Vmx1, Vmx1, Vmy1, Vmz1の信号の増減と、電圧Vfx2, Vfy2, Vfz2, Vmx2, Vmy2, Vmz2の信号の増減とが一致するように回路上の設定をしておくものとする。

[0072]

以上のように本実施形態では同じ力あるいはモーメントの成分を示す電気信号が独立して2系統存在し、センサ出力の二重化が図られている。

[0073]

F00741

一般に歪みゲージで構成したブリッジ回路の出力の変化は数m Vと微小なためアンプな どで数百倍以上に増幅しなければならない。高速度なヒエゾ抵抗素子 10を用いても出力 速度は金属箔歪みゲージの 10倍程度である。このため、もしブリッジ回路を構成する至 みゲージが何らかの原因のために断続するようなことがあるとアンブ出力のパランスが崩 れて電源電圧の下限または上限付近まで備ってしまう。

[0075]

そこで、センサの出力信号が二重化されていることを利用して、図14に示すように以下の処理を行うようにする。

[0076]

アンプの電源電圧の低い方をVee、高い方をVccとする。多軸センサ1が通常の使用の範囲で出力しないと考えられる電圧の小さい方をVLとし、大さい方をVHとする。 ただし、VeeくVL、VH<Vccで、VLおよびVHはムD変換した値とする。なお 、VLとVHほ多軸センサ1の特性に合わせて出力ことに決めるようにしてもよい。

[0077]

そして、X軌方向のカF x の場合、マイクロコントローラで $VL \le Vf$ x $1 \le VH$ 、 $VL \le Vf$ x $2 \le VH$ か判定する(S1、S2)。両方とも範囲内であれば(S1; Yes、S2; Yes)、Vf x 1 の信号を優先して制御信号として採用する(S3)。
[10078]

もしVf \times 1が範囲外であれば (S1; No)、出力異常と判断してVf \times 2を確認する (S4)。Vf \times 2が範囲外であれば (S2; Yes)、Vf \times 1の代わりにVf \times 2を力F \times の信号として処理する。Vf \times 2も範囲外であれば (S2; No)、両方の出力が異常と判断して非常停止などの異常処理をする (S5)。

[0079]

Fx以外の力やモーメントについても同様の処理を行う。

[0080]

本実施形態によれば、出力信号を二重化することにより、一方の出力が歪みゲージの断 線などによって出力異常を起こしても他方の出力を利用して多軸センサ10利用を総行す ることができる。よって、極めて信頼性の高い制御システムを構築することができる。 [0081]

次に、本発明の第5の実施の形態について、図15を参照して説明する。図15は、第 5の実施の形態による多軸センサ1を第2部材 3側から2軸方向に透視したときの歪みゲージR11-R38の配置を推加た平面図である。第5の実練の形態では、第1部材23よよび第2部材3はそれぞれ対向する3つのダイヤフラム4~6を備えている。この多軸センサ1は3次元空間の直交する3軸の力とその軸回りのモーメントを選定するための6軸 力管センサである。

[0082]

第1部材2のダイヤフラム4〜6は、原点Oを中心に等角度おき、かつ原点Oから等距離に配置されている。ここでは、120度おきに配置されている。また、第2部材3のダイヤフラム4〜6は、第1部材のダイヤフラム4〜6と対向するように配置されている。対1部材2の表ゲイヤフラム4〜6は、8個の歪みゲージを備えている。第1部材2の表側面2aでの歪みゲージR11〜R38の配置位置は、ダイヤフラム4〜6の中心点と原点Oとを結ぶ直接上においてダイヤフラム4〜6の中心点と原はOや中心点における上記直接の連直線上においてダイヤフラム4〜6の中心点における上記直接の連直線上においてダイヤフラム4〜6の外縁部と内縁部としている。

[0083]

[0084]

また、歪みゲージとしては第1の実施形態と同様に金属箔歪みゲージとしたり、あるい は第2の実施形態と同様にピエソ抵抗素子10とすることができる。その他の構成は第1 の実施形態と同様であるので説明を省略する。

[0085]

本実施形態により各軸方向ごとに力とモーメントを検出する原理を説明する。以下、第 1 部材 2 を固定し、第2 部材 3 に力やモーメントが作用するものとする。直線状に配置さ れた4個の歪みゲージから成る歪みゲージ群は、配置された列方向に引っ張りや圧縮の歪みを加えた場合、最も歪みに対する抵抗値の変化の率が大きくなり逸度が高くなる。図15に示すように6個の歪みゲーシ群があるが、それで北最も忠度が大きくなる方向が異なる。しかし、各歪みゲージ群の速度をX、Y、2種方向のベクトルに分解して考えれば6軸級分の力やモーメントを検出することができる。

[0086]

図15に示す選みゲージR11〜R38に対して図16に示すブリッシ回路を構成し定電圧または定電流を加える。これにより、歪みゲージ氏15〜R18でX軸正方向からY軸負方向に60度方向のの成分を電圧V1として検出でき、歪みゲージR25〜R28でX軸正方向からY軸負方向に90度方向の力の成分を電圧V2として検出でき、歪みゲージR35〜R36、R31〜R35〜R36、R31〜R37、R31〜R34では、各ダイヤフラム4〜6の中心のZ軸方向の力をそれぞれV4、V5、V6として検出できる。

ここで、各ブリッジ回路の図16中の節点電圧を $e1\sim e12$ とすると、数式3が導かれる。

[0088]

【数3】

V 1 = e 1 - e 2 V 2 = e 3 - e 4 V 3 = e 5 - e 6 V 4 = e 7 - e 8 V 5 = e 9 - e 1 0V 2 = e 1 1 - e 1 2

5 N ()

[0089]

このうちV1, V2, V3については、X軸とY軸成分のベクトルに分解して数式4のように表すことができる。

[0090]

【数4】

$$V_1 = (V_1 X, V_1 Y) = (V_1 / 2, V_1 \cdot \sqrt{3} / 2)$$

 $V_2 = (V_2 X, V_2 Y) = (V_2, 0)$
 $V_3 = (V_3 X, V_3 Y) = (V_3 / 2, V_3 \cdot \sqrt{3} / 2)$

[0091]

したがって、第2部材3に作用するX軸方向の合力をFx、Y軸方向の合力をFyとすると数式5のように検出することができる。

るこ数30,500よりに194出する 【0092】

【数5】

$$FX = (V1/2) + V2 + (V3/2)$$

 $FY = (V1 \cdot \sqrt{3}/2) + (V3 \cdot \sqrt{3}/2)$

図17にY軸負方向に力Fyを加えたときのダイヤフラム5の変位の状態を示す。このとき、歪みゲージR25とR27は引っ張り方向の歪みが発生して抵抗値が大きくなり、 歪みゲージR26とR28は圧縮方向の歪みが発生して抵抗値が小さくなる。カFyと直 交する方向に配置された歪みゲージR21~R24には殆ど歪みが発生しない。 100941

他の2つのダイヤフラム4、6にもY軸方向に同様の変位や歪みが発生している。しかし、歪みゲージR11~R18、R31~R38の配置方向はX軸やY軸の方向と異なっているので、糸歪みゲージの抵抗値の変化は歪みゲージR21~R28とは異なる。歪みゲージは配置されたゲージ向に感度が最大になるように貼り付けられているので、歪みゲージR11~R18、R31~R38はカFyの方向であるY軸と各歪みゲージ群がなす角度により感度が決定される。

[0095]

X軸方向の力Fxについても同様である。よって、X軸およびY軸方向の力は数式5により算出することができる。

[0096]

次に、図18に Z 軸方向の力F 2 を加えたときのダイヤフラム5の変位の状態を示す。 図19に歪みゲージR11~R38の変化を示す。図16に示すブリッジ回路では、V1、V2、V3は抵抗の変化が打ち消しあって変化しない。V4、V5、V6はZ 軸方向のカF 2 に応じて変化する。したがって、カF 2 は数式6により求めることができる。 [0097]

【数6】

Fz = V4 + V5 + V6

[0098]

次に、第2部材3にモーメントM×を加えた場合、X軸を中心に回転する力が加えられる。このため、各タイヤフラム4〜6ではZ軸方向のJF×が加わる。こで、2020において、モーメントM×がダイヤフラム4〜6 を図面流域内や裏側に向けて押すと共に、ダイヤフラム5を図面裏側から表側に向けて引っ張るように作用したとする。瓜点〇からダイヤフラム4〜6の中心までの距離はR/2となり、ダイヤフラム4,60中心からX軸さでの距離はR/2となり、ダイヤフラム5の中心からX軸がって、X軸回りのモーメントM×は数式7で表される。

【0099】 【数7】

 $M_x = (V \cdot A \cdot R / 2) - (V \cdot 5 \cdot R) + (V \cdot 6 \cdot R / 2)$

4. 其中以下心情。

[0100]

次に、第2部材3にモーメントMyを加えた場合、ダイヤフラム4,6の中心からY軸までの砲縮は√3R/2となるので、Y軸回りのモーメントMyは数式8で表される。
[0101]

[数8]

$$My = (V 4 \cdot \sqrt{3} R/2) + V 5 \cdot 0 - (V 6 \cdot \sqrt{3} R/2)$$

= $\sqrt{3} R/2 (V 4 - V 6)$

[0102]

次に、図21にZ軸右回りのモーメントMzを加えたときのダイヤフラム4~6の変位 の状態を示す。図22に歪みゲージR11~R38の変化を示す。歪みゲージ群R15~ R18、R21~R24、R35~R38は最も感度がよい方向に歪みが発生し、図16 のV1、V2、V3が最も高感度に変化する。

[0103]

一方、歪みゲージ群R11~R14、R25~R28、R31~R34は歪みゲージの 感度が最も小さくなる配列方向なので、図16のV4, V5, V6はほとんど変化しない したがって、モーメントMzは数式9で表される。

[0104]

【数9】

$$Mz = V1 + V2 + V3$$

[0105]

以上に示す数式5~数式9を利用して演算を行うことにより、力やモーメントを求める ことができる。例えば出力電圧V1~V6をAD変換してマイクロコントローラやコンピ ュータを用いて海篁してもよい。

[0106]

ここで、多輪センサ1への力Fx、Fy、FzとモーメントMx、My、Mzの出力電 FをVfx、Vfy、Vfz、Vmx、Vmy、Vmzとし、多軸センサ1に実際に加わ る荷重をFx、Fv、Fz、Mx、Mv、Mzとしたとき、数式10の関係になる。 [0107]

【数10】

	Vfx Vfy Vfz Vmx Vmy	=[A]	Fx Fy Fz Mx My	[A]はキャリブレーション行列
200	Vmz		Mz	

77.3 -Ung 1

[0108]

ここで両辺の左から[A]-1を乗ずると数式11となる。

[0109]

【数11】

Fx		Vfx
Fy		∨fy
Fz	=[A]-1	Vfz
Mx		Vmx
My		Vmy
Mz		Vmz

[0110]

これにより、出力電圧から正確な6軸の力およびモーメントを求めることができる。 【0111】

次に、本発明の第6の実施の形態について、図23および図24を参照して説明する。 図23は第6の実施の形態による参輔とンサ1の中火線距面正面図であり、図24は参輔 センサ1を2軸方向と反対方向に透視したときの歪みゲージR11~R48の配置を描い た平面図である。第6の実施の形態では、多軸センサ1は全体として1枚の円盤形状であ り、4つのダイヤフラム4~7を備えている。この多軸センサ1は3次元空間の直交する 3軸方向の加速度とその軸回りの角加速度を測定するための6軸センサである。また、多 軸センサ1のダイヤフラム4~7以外の部位、例えば外縁部が測定対象15に固定されて いる。

[0112]

ダイヤフラム4~7は第1の実施形態と同様に配置されている。ただし、第1の実施形態とは異なり、対向するダイヤフラム4~7は存在しない。各ダイヤフラム4~7の中央 節には加速度を受けて変位する作用体16,17,18,19が設けられている。作用体 16~19の一端はダイヤフラム4~7に固定され、他端は自由端になっている。また、 作用体16~19は、いずれも同一形状である。

[0113]

また、歪みゲージR11~R48としては第1の実施形態と同様企会展箔歪みゲージと したり、あるいは第2の実施形態と同様にピエゾ抵抗素子とすることができる。その他の 構成は第1の実施形態と同様であるので識明を省略する。

[0114]

なお、本実施の形態では、図23において、作用体16の重心Gと作用体18の重心Gとを結ぶ線分の中心点を原点O、右水平方向をX軸、紙面に乗順手前方向Y軸、下垂直方向をZ軸とそれぞれ定義する。

[0115]

本実施形態により各軸方向ごとに加速度と角加速度を検出する原理を説明する。 [0116]

X軸方向の加速度axを受けた場合、図25に示すように作用体16~19が変位し、 各ダイヤフラム4~7倍至みが発生する。このとき、至みゲージR-14~R-48は図2-6 のようにX軸方向に記列されたもののみが変化する。 [017]

また、Y軸方向の加速度ayを受けた場合は、X軸方向の加速度a×を受けた場合と9 0度ずれているだけなので説明を省略する。 [0118]

次に、乙転方向の加速度 a を受けた場合は、図27に示すように作用体16~19が 変位する。これにより、歪みゲージR11~R48は図28に示すようになる。 [0119]

さらに、各軸を中心とする角加速度が作用する場合について考える。作用体16~19

に作用するダイヤフラム4~7に墨盧な加速度を α 21、 α 22、 α 23、 α 24とする。そして、回転の中心をY軸とする角加速度 α 3が作用すると、図29に示すように作用作16、18に加速度 α 21、 α 23が作用して変位し、ダイヤフラム4~7に歪みが発生する。このときの歪みゲージR 11~R 48の変化を図30に示す。

次に、回転の中心を Z軸とする角加速度 α zが作用すると、作用体 16~19が Z軸を中心に同じ回転方向に変位しダイヤフラム 4~7に歪みが発生する。このときの歪みゲージR 11~R 48の変化を図31に示す。

[0121]

[0120]

以上の各加速度および各角加速度に対する歪みゲージR11~R48の抵抗値の変化を 表2に示す。

[0122]

【表2】

ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax b ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax ax	£	2 -	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28
H	ax		+	1						1	+	1	+				
Harage Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rade Rad	ak					ı	+		+					1	+	1	+
H	az	+		1	+	+	ı	ı	+	+	1	1	+	+	-	ı	+
Hailand Hail	ά×			-						1	+	+	1	ı	+	+	1
R31 R32 R36 R34 R35 R36 R37 R38 R41 R42 R43 R44 R45 R46	αy	<u> </u>	+	+	1	ı	+	+	ı								
R31 R32 R36 R37 R38 R41 R42 R45 R46 R46 R46 R41 R42 R43 R44 R46 R46	αz			- red myrail	3 1	1	+	1	+	ı	+	1	+	4			
+ i i i + i i i + i i i + i i i + i i i + i i i i i i i i i + i i i i i	₽	R31	-	1	R34						R42					R47	R48
+	×		+		ļ					Ī	+	1	+				
i i i	ay	_		-			+		+					1	+	١	+
1	az	+		T	+	+	1	1	+	+	1	1	+	+	i	1	+
+ 1 + 1 + + + + + + + + + + + + + + + +	å X	_								+	1	'	+	+	l	1	+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	αy	+	1		+	+		١	+								
	αz		_	-		+	1	+	-	+	1	+	1				

この多軸センサ144個の3軸加速度センサの集合体であるが、以下の原理を利用して 加速度から角加速度を検出できる。まず、半径rの円周上を円運動(回転運動)するとき

、その接線加速度aは角加速度 $\epsilon \alpha$ とすると、 $a=r \cdot \alpha$ 、すなわち $\alpha=a/r$ となる。 【0124】

多軸センサ1の中心から見ると、接線加速度 aとは作用体 $16\sim19$ に働く加速度と同じである。半径1は一定なので、結局X, Y, Z執方向の加速度を求めれば角加速度を求めることができる。

[0125]

これを利用して数式12の演算を行うことにより加速度および角加速度を検出することができる。

[0126]

【数12】

ax = (R22+R42)-(R23+R43) ay = (R16+R36)-(R17+R37) az = (R11+R28+R34+R45)-(R13+R26+R32+R47) $\alpha x = (R25+R46)-(R27+R48)$

 $\alpha y = (R14 + R33) - (R12 + R31)$

 $\alpha_z = (R18 + R24 + R35 + R41) - (R15 + R21 + R38 + R44)$

[0127]

また、図32に示すようにブリッジ回路を構成して定電圧または定電流を印加しても加速度および角加速度を検出することができる。

[0128]

この実施形態では、ダイヤフラム4~7の厚さや梁の厚さや福、作用体16~19の大きさなどの寸法を調整してセンサ態度を調整することができる。また、木実施形態では角加速度を求めているが、この角加速度を積分することにより角速度を求めるようにしてもよい。

[0129]

次に、本発明の第7の実施の形態について、図33を参照して説明する。第7の実施の 形態は、参輔センサ1の構造としては第6の実施形態と同様であるが、ブリッジの構成を 変形している。図33に示すように、各ブリッジは、各グイヤフラム4~7上に直線的に 新聞された4個の番名ゲージから構成されている。

[0130]

 $V \times 1$, $V \times 2$ はX軸方向の加速度を示す電圧信号であり、V y 1, V V 2はY軸方向 の加速度を示す電圧信号である。また、 $V z 1 \sim V z$ 4はZ軸方向の加速度を示す電圧信 号である。これらの信号を元に数式13に示す演算を行えば、感度良く加速度と角加速度 を検出することができる。

[0131]

【数13】

$$\begin{array}{c} ax = (\forall x2) - (\forall x1) \\ ay = (\forall y2) - (\forall y1) \\ az = (\forall z1) + (\forall z2) + (\forall z3) + (\forall z4) \\ \alpha x = (\forall z2) - (\forall z4) \\ \alpha y = (\forall z1) - (\forall z3) \\ \alpha z = (\forall x1) + (\forall x2) + (\forall y1) + (\forall y2) \end{array}$$

[0132]

ax, ayは、Vx1, Vx2またはVy1, Vy2のいずれを用いても検出可能である。いずれにせよ、差動にすることにより感度を大きくすることができる。[0133]

次に、本売明の第8の実施の形態について、図3 4 4 ま よ び図3 5 を参照して説明する。 図3 4 は 第8 の 実施 の形態の 多軸 センサ 1 の平面図、図3 5 は 多軸 センサ 1 の中央総断面図である。 この多軸 センサ 1 は、第6 の 実施形態と 同様に、3 次元空間の直交する 3 軸 方 向の加速度と その軸回りの角加速度を 測定する ための 6 軸 センサである。 この多軸 センサ 1 では、半導体プロセスを利用し、シリコン基板 2 0 上にピエンザ抵抗業子 1 0 を 形成 する と共に、 ヒェン 抵抗業子 1 0 を 利用して加速度と 角加速度 を 検 由する ための プリッジ回覧 を 形成している。 さらに、このシリコンウェハ1 1 にガラス基板を 接合し、マイクロマシニン ブ技術を 利用して 白座 2 1 や 作用体 1 6 ~ 1 9 を 形成している。 さお、ピエソ抵抗業子 7 1 0 を 形成する シリコンウェハ 1 1 の 両 方位 たり が ラージャン 学 対 な で まり で 1 2 を 形成 1 を り 1 2 で 1 2 を 1 3 で 1

[0134]

本実施が態では、検出素子であるビエゾ抵抗素子 10を作用体 16~19と台座 21を 接接する梁22として機能させている。また、開口部 23を設けることにより、作用体 1 6~19は加速変か作用を受けて変位し易くなり速度を添めることができる。なお、この 開口部 23は方形でも円形でも長く、また必ずしも設けなくてもよい。

[0135]

本実施形態によれば、シリコン基板20に半導体プロセスを利用してセンサ信号の処理 回路などを同時に形成でき、信号処理回路とセンサの構造体をコンパクトに一体化するこ とができる。このため、信号処理回路とセンサの検出素子との配線を短くできるので、ノ ズの影響を受け難く安定した動作を可能とすると共に多軸センサ1を小型化できるので 設置面でも有利になる。さらに、半導体プロセスやマイクロマシニング技術の利用により 、低コストで効率良く製造でき組立精度を高めることができる。

[0136]

次に、本発明の第9の実施の形態について、図36および図37を参照して説明する。図36は、本発明の第9の実施の形態の多軸センサ1の中央断回図、図37は多軸センサ 1を第2部材3側から2軸方のに遺視したときの歪みが一ジの配置を描いた平面図である。。本実施の形態の多軸センサ1は、第1の実施の形態の多軸センサ1と目標な3次元空間の直交する3軸の力とその軸回りのモーメントを測定するための6軸力覚センサである。本実施の形態の多軸センサ10相級が、第1の実施の形態の多軸センサ1と主に異なる点は、第1の実施の形態では、第1部材2および第2部材3は4つのダイヤフラム4、5、7をそれを代慮くているが、本実施の形態の第1部材2および第2部材3は、1つのダイヤフラム4をそれぞれ備えている点である。

[0137]

本実施の形態の多数センサ1は、第1部材2と、第2部材3と、作用体16~19とを 有している。第1部材2と第2部材3とは、第1部材2の上回と第2部材3の下面とが対 向するように配置されている。そして、第1部材2と第2部材3とは、作用体16~19 によって連結されている。

[0138]

第1部材2および第2部材3にそれぞれ備えられているダイヤフラム4は、互いに等しい径を有する円形状であると共に、その縁近傍には円環状の肉厚郷24が形成されている。また、第1部材2のダイヤフラム4の上面には、円柱形状の4つの作用体16-19が形成されている。作用体16はX軸上の正方向、作用体17はY軸上の負方向、作用体18はX軸上の近方向において、それぞれ原点のから等距離に形成されている。そして、作用体16-19の上端部は、溶接により、第1部材2と対向している第2部材3のダイヤフラム4の下面に接合されている。

[0139]

なお、第1部材2と作用休16~19とは別部材であってもよいし、第1部材2と第2部材3と作用休16~19とを一体切削加工によって形成してもよい。また、第2部材と作用休16~19とは、ボルトによって連結されてもよい。

[0140]

図37に示すように、20個の歪みゲージR11~R45が、第1部材2のダイヤフラム4の下面に配置されている。第2部材2のダイヤフラム4の下面において、作用体16の縁に対応する位置には、歪みゲージR11~R14が配置されている。歪みゲージR11、R12は、X軸上において、歪みゲージR12の方が歪みゲージR11よりも原点のに近くなるように配置されている。歪みゲージR13、14は、X軸と作用体16の中心軸とに直交する軸上において、歪みゲージR13が7軸正方向、歪みゲージR14が7軸 負力向に対応するように配置されている。また、ダイヤフラム4の縁において、X軸正方向に対応するが微定は、歪みゲージR15が配置されている。

[0141]

同様に、第2部村2のグイヤフラム4の下面において、作用作17の縁に対応する位置には歪みゲージR21~R24が配置されており、作用作18の縁に対応する位置には歪みゲージR31~R34が配置されており、作用作19の縁に対応する位置には歪みゲージR41~R44が配置されている。また、グイヤフラム4の縁において、Y軸負方向に対応する俗法には歪みゲージR25が配置されており、X軸負方向に対応する位置には歪みゲージR35が配置されており、Y軸正方向に対応する位置には歪みゲージR45が配置されており、Y軸正方向に対応する位置には歪みゲージR45が配置されている。

[0142]

なお、歪みゲージR15、R25、R35、R45の配置位置についてはこれに限らず、第1部材2のゲイヤフラム4の下面におけるゲイヤフラム4の縁部、または作用体16~19の線に対応する位置において、原点Oを中心に90度おき、かつ原点Oから等距離の位置でおればどこに配置されてもよい。

[0143]

次に、各成分ごとに力やモーメントを検出する原理を説明する。以下、第1部材2を固定し、第2部材3に力やモーメントが作用するものとする。

[0144]

図38に、第2部材3に対してX軸方向の力F×を加えたときの多輪センサ1の状態を 示す。このときは、第1部材2および第2部材3のグイヤフラムは国示したように変位 し、歪みが検出される。このときの歪みゲージR11〜R45の壊抗菌の変化を、図39 に示す。また、第2部材3に対してY軸方向の力F×を加えたときは、X軸方向の力F× を加えたときの状態を90度ずらして考えればよいので、ここでは省略する。また、図4 のに、第2部材3に対して2軸方向の力F×を加えたときの多軸センサ1の状態を示す。 図41に、第2部材3に対して2軸方向の力F×を加えたときの各重みゲージR11〜R 45の抵抗菌の変化を示す。

[0145]

図42に、第2部材3に対してX軸のモーメントM×を加えたときの多軸センサ1の状態を示す。図43に、このときの各歪みゲージR11~R45の抵抗値の変化を示す。ま

た、第2部材3に対してY軸のモーメントMyを加えたときは、X軸のモーメントMxを加えたときの状態を90度がらして考えればよいので、ここでは省略する。また、第2部材3に対して乙軸のモーメントMzを加えたときは、第2部材3をZ軸を中心に回転させる。図44に、第2部材3に対してZ軸のモーメントMzを加えたときの、各番みゲージR11~R45の抵抗値の変化を示す。

[0146]

表3に上述した各力およびモーメントに対する歪みゲージR11~R45の変化を示す

【0147】 【表3】

ħ	R11	R12	R13	R14	R15	R21	R22	R23	R24	R25
Fx	+	-			-	+	-			
Fy			+	-				+	_	+
Fz	+				-				+	_
M×				33				-	-	+
Му	+	+			-					
Mz			-	+		-	+			

カ	R31	R32	R33	R34	R35	R41	R42	R43	R44	R45
Fx	+	-			+	+	-			
Fy			+	-				+	-	-
Fz		+			-			+		_
Mx								+	+	-
Му	-	-			+					
Mz			+	41	1 11	+	-			

[0148]

以上の性質を利用して、数式14の演算を行うことにより各力およびモーメントを検出 することができる。なお、演算方法は数式14に限られないのは勿論である。 [0149]

【数14】

 $\begin{aligned} F & x = R \ 4 \ 1 - R \ 2 \ 2 \\ F & y = R \ 1 \ 3 - R \ 3 \ 4 \\ F & z = R \ 1 \ 5 + R \ 2 \ 5 + R \ 3 \ 5 + R \ 4 \ 5 \\ M & x = (R \ 4 \ 3 + R \ 4 \ 4) - (R \ 2 \ 3 + R \ 2 \ 4) \\ M & y = (R \ 1 \ 1 + R \ 1 \ 2) - (R \ 3 \ 1 + R \ 3 \ 2) \\ M & z = (R \ 1 \ 4 + R \ 3 \ 3) - (R \ 2 \ 1 + R \ 4 \ 2) \end{aligned}$

[0150]

上述の演算は、図45のようにプリッジ回路を構成し、定電圧や定電液を印加して力およびモーメントを検出すれば、効率良く行うことができる。図45では定電圧を印加した場合を示している。ここで、図45に示すように、FxおよびFyを検出する回路は、温度変化によって生じる出力値の観象を補償することができないハーフブリッジとなっている。したがって、図46に示すようなデミー回路をさらに設け、その出力電圧V1との差を演算している。これにより、周囲温度の変化によるドリフトや同相ノイスが打ち消しるい、安定して出力が得られる。なお、図46の歪みゲージRd1、Rd2は、固定部8のように、多軸センサ1に対して負荷が加えられた場合に歪みが殆ど生じない位置に配置されている。

[0151]

また、Fzを検出するブリッジ回路に含まれる抵抗Ra、Rbは、いずれも回路上のダミーの固定抵抗である。そして、抵抗Ra、Rbの抵抗値は、Ra=(R15+R25)、Rb=(R35+R45)であるのが好ましい。

[0152] 以上のように、本実施の形態の多軸センサ1では、第1部村2と第2都村3とに、それぞれ1つのダイヤフラム4が設けられる。したがって、第1部村2と第2部村3とに複数のダイヤフラムを設ける場合と比べて、多軸センサ1を小型化することが可能となる。また、多軸センサの形状が簡素化するので、切削加工に要するコストを低減することができる。

[0153]

また、本実施の形態の多軸センサ1では、第1部材2に複数のダイヤフラムを設ける場合と比べて、少ない歪みゲージで多軸の力およびモーメントを計測することができる。したがって、歪みゲージのコストおよび配線のコストを削減することができる。 [0154]

次に、木売明の第10の実施の形態について、同47を参照して説明する。回47は、第10の実施の形態による多軸センサ1を第2部村3側からZ軸方向に選視したときの五分ゲージ取11~R35の配置を描いた平面図である。本実施の形態の多軸センサ1は、第1の実施の形態の多軸センサ1と同様に3次元空間の直交する3輪の力とその軸回りのモーメントを測定するための6輪力度センサである。本実施の形態の参軸センサ1の構成が、第4の実施の形態の参軸センサ1を正成とる点は、第1の実施の形態では、第1部村2および第2部村3は4つのダイヤフラム4、5、6、7をそれぞれ備えているが、本実施の形態の第1部材2および第2部村3は、1つのダイヤフラム4を備えている点である。

[0155]

本実施の形態の多軸センサ1は、第1部材2と、第2部材3と、作用体 $16\sim18$ とを有している。第1部材2と第2部材3とは、第1部材2の上面と第2部材3の下面とが対向するように配置されている。そして、第1部材2と第2部材3とは、作用体 $16\sim18$ によって連結されている。

[0156]

(24)

第1 部材 2および第2 部材 3 にそれぞれ備えられているダイヤフラム4は、互いに等しい径を有する円形状であると共に、その縁近傍には円環状の肉厚部 2 4 が形成されている。また、第1 部材 2 のダイヤフラム4 の上面には、円柱形状の3 つの作用体16 〜18 形成されている。作用体16 は原点のを通りY戦員方向からX戦正方向に120度をなす線分CO上、作用体17はY戦上の負方向、作用体18 は原点のを通りY戦員方向からX戦員方向に120度をすり減分DOLにおいて、それぞれ原点のから等距隔に形成されている。そして、作用体16〜18の上端部は、溶接により、第1部材2と対向している第2部材3のダイヤフラム4の下面に接合されている。

[0157]

図4 7に示すように、15個の語みゲージR11~R35が、第1部材2のダイヤフラム4の下面に配置されている。第2部材2のダイヤフラム4の下面において、作用体10線に対応する位置には近次ゲージR11~R14が、作用体170線に対応する位置には歪みゲージR31~R34が、ゲイヤフラム4の終節には歪みゲージR31~R34が、ゲイヤフラム4の終節には歪みゲージR15、R25、R35がそれぞれ配置されている。

[0158]

次に、各軸方向ごとに力とモーメントを検出する原理を説明する。直線上に配置された 複数の歪みゲージから成る歪みゲージ群は、配置された例方向に引っ張りや圧縮の歪みを 加えた場合、最も番みに対する抵抗値の変化の率が大きくなり態度が高くなる。本実施の 形態の、歪みゲージR11、R12、歪みゲージR13、R14、歪みゲージR21、R 22、歪みゲージR23、R24、歪みゲージR31、R32、歪みゲージR33、R3 4からなる6個の歪みゲージ群は、それぞれ最も態度が大きくなる方向が異なる。しかし 、各歪みゲージ界の態度をX、Y、Z軸方向のベクトルに分解して考えれば6軸成分の力 やモーメントを検出することができる。

[0159]

図47に示す歪みゲージR11~R33に対して図48に示すブリッジ回路を構成し、 定電圧または変電流を加える。ここで、図48のブリッジ回路に含まれる既採日a~Ro は、いずれも回路上のダミーの固定販抗である。なお、各販採Ra~Roの販抗値は、各 番みゲージR11~R33の抵抗値とほぼ等しいことが考ましい。

[0160]

図48のフルブリッシ回路により、歪みゲージR11、R12でX軸正方向からY軸正方向に30度方向の方成分を電圧Vaとして検出でき、歪みゲージR13、R14でX軸正方向からY軸直方向に60度方向の力成分を電圧Vbとして検出でき、歪みゲージR21、R2でX軸正方向からY軸正方向に180度方向の力成分を電圧Vcとして検出でき、歪みゲージR3、R3でX軸正方向からY軸正方向に150度方向の力成分を電圧Veとして検出でき、歪みゲージR3、R3でX軸正方向からY軸正方向に150度方向の力成分を電圧Veとして検出でき、歪みゲージR3、R3なでX軸正方向からY軸直方向の方成分を電圧Vをとして検出でき、歪みゲージR3、R3なびX軸正方向からY軸正方向に120度方向の力成分を電圧Vfとして検出できる。また、図48のハーフブリッジ四路により、歪みゲージR15で作用体16の中心のZ軸方向の力成分を電圧Vzとして検出でき、歪みゲージR35で作用体16の中心のZ軸方向の力成分を電圧Vzとして検出でき、歪みゲージR35で作用体18の中心のZ軸方向の力成分を電圧Vzとして検出でき、歪みゲージR35で作用体18の中心のZ軸方向の力成分を電圧Vz

1として検出できる。

[0161]

ここで、フルブリッジ回路からの出力電圧Va~Vfを、X軸及びY軸成分のベクトルにそれぞれ分解すると数式15のように表すことができる。

[0162]

【数15】

[0163]

したがって、第2部材3に作用するX軸方向の合力をFx、Y軸方向の合力をFyとすると、式16のように検出することができる。

[0164]

【数16】

$$F x = V a x + V b x + V c x + V d x + V e x + V f x$$

$$= (V a / 2) + (V b \cdot \sqrt{3} / 2) + V c + (V e / 2) + (V f \cdot \sqrt{3} / 2)$$

$$F y = V a y + V b y + V c y + V d y + V e y + V f y$$

$$= (V a \cdot \sqrt{3} / 2) - (V b / 2) + V d - (V e \cdot \sqrt{3} / 2) + (V f / 2)$$

[0165]

また、ハーフブリッジ回路の出力電圧Vz1、Vz2、Vz3はZ帧方向の力Fzに応 じて変化する。したがって、力Fzについては、数式17によって求めることができる。 【0166】

【数17】

$$Fz = Vz 1 + Vz 2 + Vz 3$$

[0167]

次に、第2部材3にモーメントM×を加えた場合、、触を中心に回転する力が加えられる。ここでは、Y軸正の部分を2時直方向から2時直方向に向けて押すと共に、Y軸員の部分を2時直方向に向けて刊すと共に、Y軸員の電分を2時正方向に向から1時3長まうにモーメントM×が動くとする。また、原点のから作用体16~18の中心までの距離をRとすると、作用体16、18の中心からX軸までの距離はR/2となり、作用体17の中心からX軸までの距離はR/2をあり、作用体17の中心からX軸までの距離はRとなる。したがって、各作用体16~18の中心に働く力の方向を考慮すると、X軸回りのチー×ントM×は数式18で表される。

[0168]

【数18】

$$Mx = (Fz1 \cdot R/2) - (Fz2 : R) + (Fz3 \cdot R/2)$$

[0169]

次に、第2部材3に対して、X転正の部分をZ軸正方向からZ軸負方向に向けて押すと 共に、X触真の部分をZ軸負方向からZ軸正方向に向けて引っ張るようにモーメントMy を加えた場合について考える。ここで、作用体16、18の中心からY軸はでの距離は、 3R/2であり、作用体17の中心はY軸上にある。したがって、各件相体16~18の 中心に働く力の方向を考慮すると、Y軸回りのモーメントMyは数式19で表される。

【0170】 【数19】

$$M_y = (F_z \cdot 1 \cdot \sqrt{3} R/2) + F_z \cdot 2 \cdot 0 - (F_z \cdot 3 \cdot \sqrt{3} R/2)$$

= $\sqrt{3}/2 \cdot (F_z \cdot 1 - F_z \cdot 3)$

[0171]

次に、第2部材3に対して、Z軸右回りのモーメントMzを加えた場合について考える。このとき、歪みゲージR13、R14、R21、R22、R33、R34で構成される3つの歪みがご難は最も感度の高い方向に歪みが発生する。したがって、図48の回路の出力電圧Vb、Vc、Vfが最も高速度に変化する。一方、歪みゲージR11、R12、R23、R24、R31、R32で構成される3つの歪みゲージ開は歪みゲージの感度が最も低くなる配列方向である。したがって、図48の回路の出力電圧Va、Vd、Vcはほとんど変化しない。よって、各作用体16~18の中心に働く力の方向を考慮するとモーメントMzは数式20で表される。

[0172]

【数20】

$$Mz = -Vb + Vc - Vf$$

[0173]

以上に示す数式15~数式20を利用して演算を行うことにより、力やモーメントを求めることができる、例えば出力電圧Va~Vf及びVz1~Vz3をAD変換してマイクロコントローラやコンビュータを利用して演算してもよい。

[0174]

以上のように、本実施の形態の多軸センサ1では、第9の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、ダイヤフラムに3つの作用体を形成することで、多軸の力およびモーメントを第出することができるので、多軸センサ1の構成を更に簡易化することができる。

[0175]

以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実験の形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りださいて様々な設計変更が可能なものである。例えば、上述の第一・第10の実施の形態では、歪みゲージを第1路材2に対して個別に貼り付けているが、これには限られず全ての歪みゲージが一平面に貼り付けられることを利用して、歪みゲージを外イヤフラム4~7にともれい、あるい金子のビーンが一平面に貼り付けるようにとしまい、あるいは全ての歪みゲージを1枚のベース板に集積して貼り付けてもよい。また、歪みゲージや回路を形成する導電性の配線は、ダイヤフラム4~7にスパックリングや素着により薄い絶縁膜を形成し、その上にスパックリングや素着により薄い絶縁膜を形成し、その上にスパックリングや素着により薄い絶縁膜を形成し、その上にスパックリングや素着により薄い絶縁膜を形成し、その上にスポックリングや素着により薄い絶縁膜を形成し、その上にスポックリングや素者により形成された能化クロム薄膜であつてもまいてこれまさいので、一般的な指電みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きいので、一般的な指電みゲージと利用する場合に比べて忠度を10倍以上大きくすることができる。また、歪みゲージをダイヤフラム4~7に貼り付ける作業工程が簡易化され、作業効率が高まって生産性が発躍的に向上してコストの低級を図ることができる。

[0176]

また、上述の第1~第10の実施の形態では、6軸の力およびモーメント、あるいは加速度および角加速度を検出する多軸センサについて説明しているが、これに限らず例えば X軸と Y軸との2方向の力だけを検出する2軸センサとして使用してもよい。 [0177] また、上述の第1~第10の実施の形態ではダイヤフラムを等角度ごとに配置している がこれには限られない。さらに、ダイヤフラムは原点のから等距離に配置することにも限 られない。

[0178]

また、上述の第9および第10の実施の形態では作用体を等角度ごとに配置しているが これには限られない。さらに、作用体は原点Oから等距離に配置することにも限られない

【図面の簡単な説明】

[0179]

- 【図1】本発明の第1の実施の形態による多輪センサを描いた図であり、(A)は第2部 材側からZ軸方向に透視したときの歪みゲージの配置を描いた平面図、(B)は中央縦断 而正面図である。
- 【図2】直交座標軸を示す斜視図である。
- 【図3】多軸センサにカFxを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
- 【図4】多軸センサに力Fxを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。
- 【図5】多軸センサに力Fzを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
- 【図6】多軸センサに力Fェを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。
- 【図7】多軸センサにモーメントMxを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である
- 【図9】多軸センサにモーメントMzを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図ある。
- 【図10】多軸センサのブリッジ回路の一例を示す回路図である。
- 【図11】第2の実施の形態による多軸センサを描いた中央縦断面正面図である。
- 【図12】第3の実施の形態によるブリッジ回路の一例を示す回路図である。
- 【図13】第4の実施の形態による多軸センサを描いた中央縦断面正面図である。
- 【図14】第4の実施の形態による多軸センサのアンプ回路および判断手順を示すブロック 図である。
- 【図15】第5の実施の形態による多軸センサの第2部材側からZ軸方向に透視したときの 番みゲージの配置を描いた平面図である。
- 【図16】多軸センサのブリッジ回路の一例を示す回路図である。
- 【図17】多軸センサにカFッを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
- 【図18】多軸センサに力Fzを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
- 【図19】多軸センサに力Fzを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図であ
- [図20] 多軸センサにモーメントM×を加えたときの重みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。
- 【図21】多軸センサにモーメントMzを加えたときの変位を示す。中央縦断面正面図である
- 【図22】多軸センサにモーメントMェを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平 面対である。
- 【図23】第6の実施の形態による多軸センサを描いた中央縦断面正面図である。
- 【図24】第6の実施の形態による多軸センサを Z 軸の逆方向に透視したときの歪みゲージ の配置を描いた平面図である。
- 【図25】多軸センサに加速度 a x を加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
- 【図26】多軸センサに加速度axを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。

```
【図27】多軸センサに加速度azを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。
```

[図28] 多軸センサに加速度 a z を加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。

【図29】多軸センサに角加速度αyを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。

【図30】多軸センサに角加速度αyを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面 図である。

【図31】多軸センサに角加速度αスを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面 図である。

【図32】多軸センサのブリッジ回路の一例を示す回路図である。

【図33】第7の実施の形態によるブリッジ回路の一例を示す回路図である。

【図34】第8の実施の形態による多軸センサを示す平面図である。

【図35】第8の実施の形態による多軸センサを描いた中央縦断面正面図である。

【図36】第9の実施の形態による多軸センサを描いた中央縦断面正面図である。

【図37】第9の実施の形態による多軸センサの第2部材側からZ軸方向に透視したときの 歪みゲージの配置を描いた平面図である。

【図38】多軸センサにカF×を加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。

【図39】多軸センサに力F×を加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。

【図40】多軸センサに力Fzを加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。

[図41]多軸センサに力Fzを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。

【図42】多軸センサに力M×を加えたときの変位を示す中央縦断面正面図である。

[図43] 多軸センサに力M×を加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図である。

【図44】多軸センサに力Mェを加えたときの歪みゲージの抵抗値の変化を示す平面図であ

【図45】多軸センサのブリッジ回路の一例を示す回路図である。

【図46】多軸センサのダミー回路の一例を示す回路図である。

[図47] 第10の実施の形態による多軸センサの第2部材側から Z軸方向に透視したときの番みゲージの配置を描いた平面図である。

【図48】第10の実施の形態によるブリッジ回路の一例を示す回路図である。

【符号の説明】

[0180]

1 多軸センサ

2 第1部材

3 第2部材

4,5,6,7 ダイヤフラム

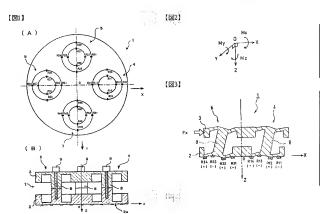
8 中心軸

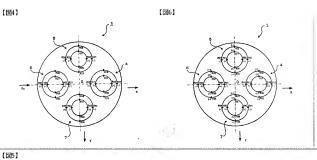
10 ピエゾ抵抗素子

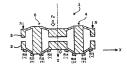
16、17、18、19 作用体

R11~R48、R111~R148 重みゲージ

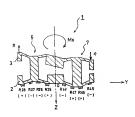
1 18 3 4 4 5 T



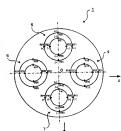




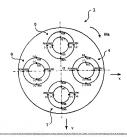
【図7】



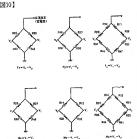
【図8】



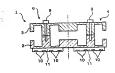
【図9】



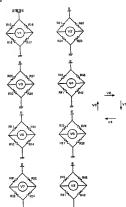
【図10】



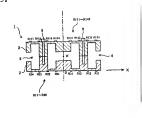
【図11】



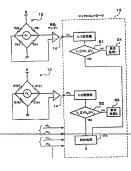
【図12】



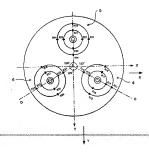
【図13】



【図14】



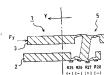
【図15】



【図16】



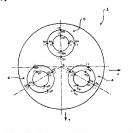
【図17】



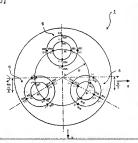
【図18】



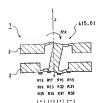
【図19】



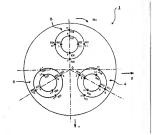
【図20】



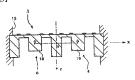
【図21】



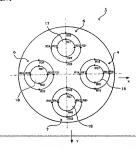
【図22】



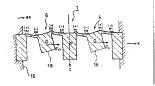
【図23】



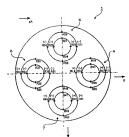
【図24】



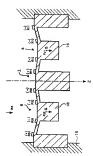
【図25】



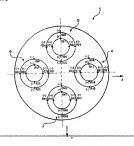
【図26】



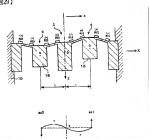
【図27】



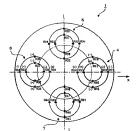
【図28】



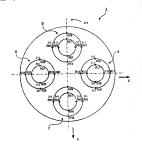
【図29】



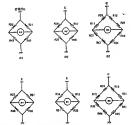
【図30】



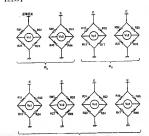
【図31】



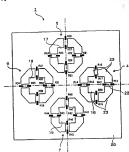
【図32】



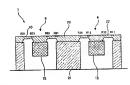
【図33】



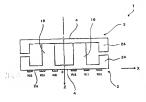
【図34】



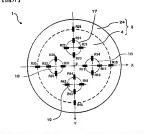
【図35】



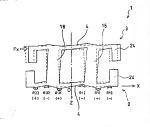
【図36】



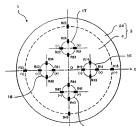
【図37】



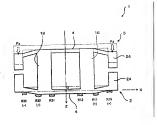
【図38】



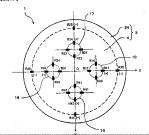
【図39】



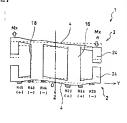
【図40】

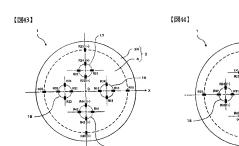


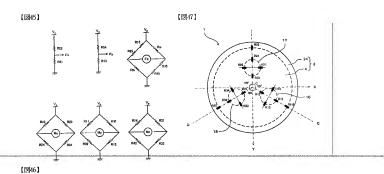
【図41】



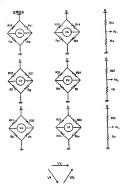
【図42】



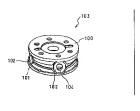




【図48】



【図49】



(51) Int. Cl. 7

FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 29/84

GO1P 15/00 GO1P 15/00

K Z

Fターム(参考) 4M112 AA02 BA01 CA01 CA03 CA04 CA06 CA08 CA09 CA21 CA24

CA26 CA29 DA09 DA18 EA03 FA20